

# 1 簡介

一公司有  $n$  台產品製造機器，此  $n$  台機器並非同一批買進，性能上有差異，在運作 8 小時後，我們分別紀錄此  $n$  台機器的產品不良個數， $Y_1, \dots, Y_n$ ，如何用此記錄來估計  $n$  台機器生產的平均不良數  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  呢？機器在製造時，本來就有差異，加上新機器和舊機器的運作效能不盡相同，我們考慮此  $n$  台機器生產的平均不良數服從某一分配  $G$ 。如此一來，便可利用卜瓦松 (Poisson) 模型來詮釋我們的問題：

$$\begin{aligned} Y_i | \lambda_i &\sim \text{Poisson}(\lambda_i), \quad i = 1, \dots, n, \\ \lambda_i &\sim G, \end{aligned} \tag{1.1}$$

其中  $Y_1, \dots, Y_n$  是觀察值， $Y_i | \lambda_i$  服從卜瓦松分配  $f(Y_i | \lambda_i) = e^{-\lambda_i} \lambda_i^{Y_i} / Y_i!$ ，且給定  $\lambda_i$  下的  $Y_i$  彼此互相獨立， $\lambda_i$  彼此亦獨立地服從一未知分配  $G$ 。

在使用貝氏觀念之前，我們可以選擇用  $Y_i$  來估計  $\lambda_i$ ，此估計量有許多重要的特性，比方說最大概似估計量、最小均方誤、不偏等等。然而當  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  中的相異值超過三個，Stein (1955) 證明在損失函數 (loss function)  $L(\hat{\lambda}_i, \lambda_i) = (\hat{\lambda}_i - \lambda_i)^2$  之下，此估計量是不好的。

在貝氏損失函數  $L(\hat{\lambda}_i, \lambda_i) = (\hat{\lambda}_i - \lambda_i)^2$  之下，貝氏估計量為後驗分配的期望值

$$\hat{\lambda}_i = E(\lambda_i | Y_i) = \frac{\int (\lambda_i^{Y_i+1} e^{-\lambda_i} / Y_i!) dG(\lambda_i)}{\int (\lambda_i^{Y_i} e^{-\lambda_i} / Y_i!) dG(\lambda_i)} = (Y_i + 1) \frac{m(Y_i + 1)}{m(Y_i)}, \tag{1.2}$$

其中，令  $m(x) = \int (\lambda_i^x e^{-\lambda_i} / x!) dG(\lambda_i)$ 。

假設  $G$  為已知的分配，便可藉由 (1.2) 式，估計卜瓦松均數  $\lambda_i$ 。若不知  $G$  的分配，在估計  $\lambda_i$  前，我們先用  $Y_1, \dots, Y_n$  對  $G$  做估計，亦即所謂的經驗貝氏 (empirical Bayes，以下簡稱 EB)。經驗貝氏又可分成母數經驗貝氏 (parametric empirical Bayes，以下簡稱 PEB) 及無母數經驗貝氏 (nonparametric empirical Bayes，以下簡稱 NPEB)，前者可假定  $G$  有卜瓦松的共軛分配型式，伽碼分配  $\Gamma(a, b)$ ，但需用觀察值估計未知參數  $a, b$ ；後者為在不限定型式下估計  $G$  的方法，Robbins (1955) 提出的估計法以及

Laird (1978) 提出的無母數最大概似 (nonparametric maximum likelihood, 以下簡稱 NPML) 便屬於 NPEB 法則。

除了上述估計方法外，本文根據 Escobar (1994) 估計常態均數的方法，引進 Dirichlet 過程當  $G$  的先驗分配，提供一個新的 NPEB 估計法 (DP)。由模擬研究得知，當均數  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  的分配  $G$  符合伽碼分配的型式，利用 PEB 估計的  $\hat{G}$  當先驗分配估計  $\lambda_i$  有很好的效果。然而當真正  $G$  的型式為少數幾個值的離散分配，NPML 的  $\lambda_i$  估計效果顯著優於 PEB。而採用 DP 估計  $\lambda_i$  的好處是，不論  $G$  為何種型態，其效果總是介於 NPML 及 PEB 之間，並趨向其中較好的估計法。

本文第二節，介紹使用 Dirichlet 過程當成  $G$  先驗分配的觀念，討論在固定 Dirichlet 過程參數  $(\alpha_0, G_0)$  之下，結合觀察值  $Y_1, \dots, Y_n$ ，估計卜瓦松均數的理論和演算法；第三節進一步討論 Dirichlet 過程參數  $(\alpha_0, G_0)$  所代表的意義以及對估計的影響，並給此二參數先驗分配，改進第二節的演算法；第四節介紹三個以往估計卜瓦松均數的方法：(1) Robbins，(2) NPML，(3) PEB；第五節將 DP 估計法和第四節提到的三種方法作模擬比較並對 Archibald (1948) 提供的海石花 (*Armeria maritima*) 樣區資料作分配估計；第六節做結論。

以下將本文所使用的特殊符號作一說明， $\lambda \sim G$  代表  $\lambda$  服從  $G$  的分配，即  $G$  為  $\lambda$  的分配函數 (distribution function)， $dG(\lambda) = g(\lambda)$  表示  $G$  的密度函數 (density function)；粗體  $\boldsymbol{\lambda}$  及  $\mathbf{Y}$  分別表示向量  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  和  $(Y_1, \dots, Y_n)$ ， $\boldsymbol{\lambda}^{-i}$  則表示將  $\boldsymbol{\lambda}$  的第  $i$  個元素移除。

## 2 Dirichlet 過程

Dirichlet 過程 (Dirichlet Process) 是一個在 (機率) 分配函數空間上的分配，若我們將分配函數空間上的任一種分配視為一個「值」，針對所有「值」給定的離散分配，便稱為「Dirichlet 過程」，因此分配由 Ferguson (1973) 首先提出，又名 Ferguson